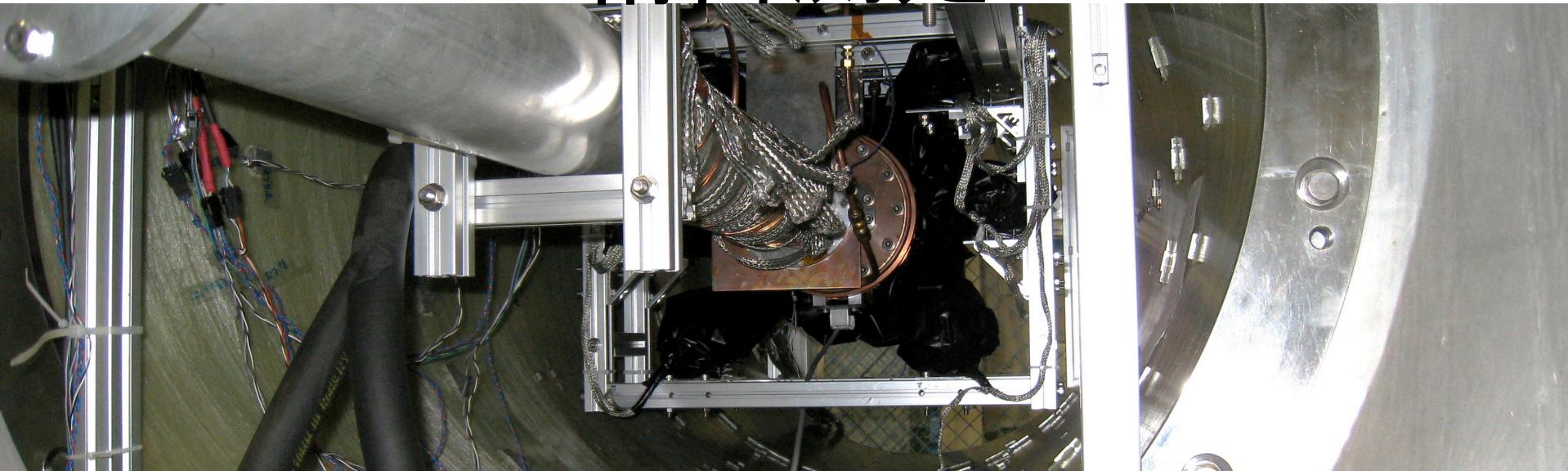


ゼーマン効果を用いた ポジトロニウム超微細構造の 精密測定



東大理, 東大素セ^A, 東大院総合文化^B, KEK^C

石田明, 末原大幹^A, 難波俊雄^A, 浅井祥仁, 小林富雄^A,
斎藤晴雄^B, 吉田光宏^C, 田中賢一^C, 山本明^C

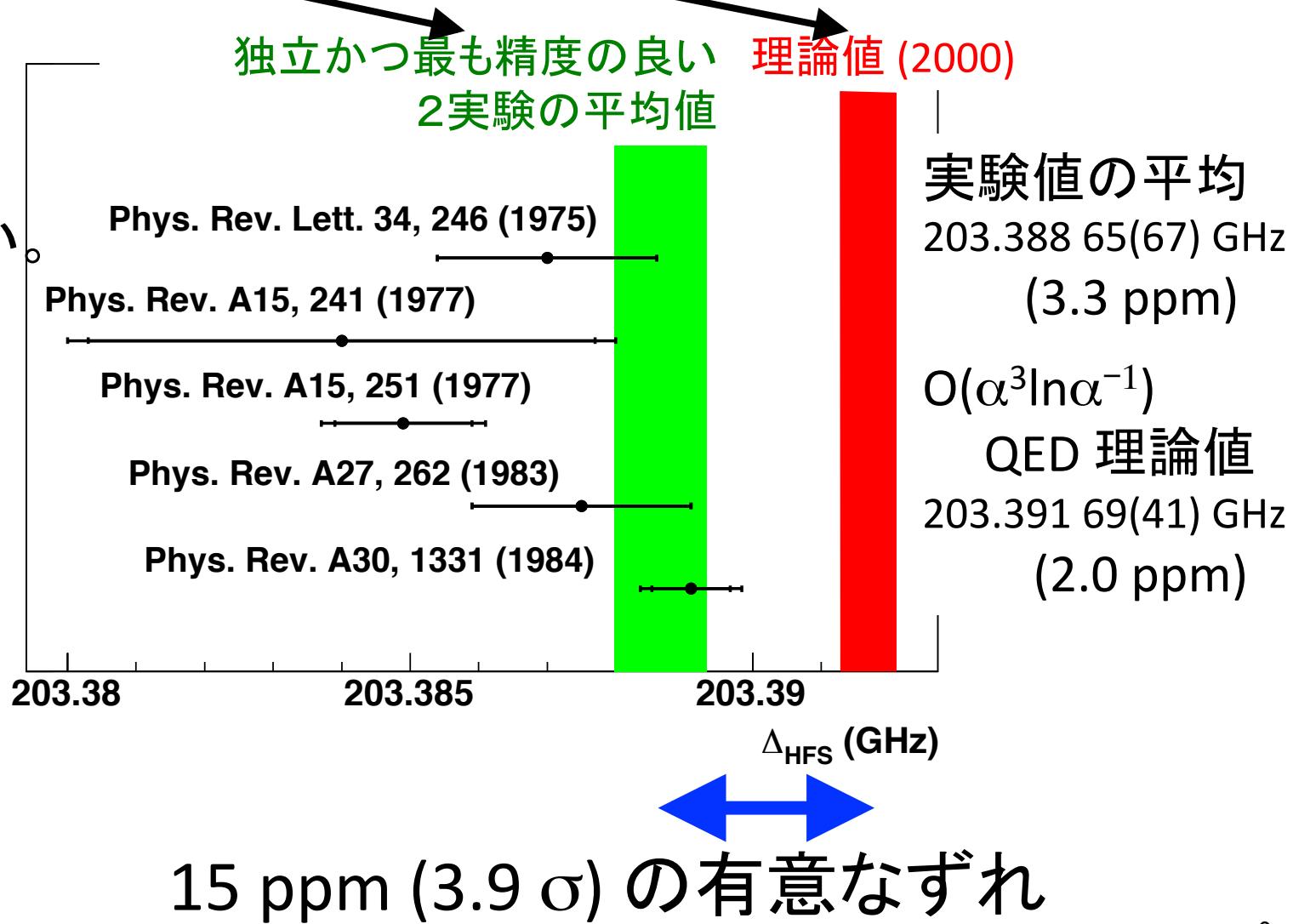
平成24年3月24日 日本物理学会第 67 回年次大会
於関西学院大学西宮上ヶ原キャンパス

目次

- イントロダクション
(磁場を用いた $O(ppm)$ の精密測定)
- 我々の新しい実験セットアップ
- 本測定の途中結果
- 現状と今後の展望

ポジトロニウム超微細構造は、 実験と、理論でずれている

実験結果は
一様に理論
値より小さい。



考えられるずれの原因

- 過去の実験に共通した系統誤差

- 磁場の非一様性。大きなPs生成領域内で、ppmレベルの一様磁場を供給するのは極めて困難。
- 物質の効果の過小評価。熱化していない o-Ps は、特に低物質密度で大きな影響を及ぼす。

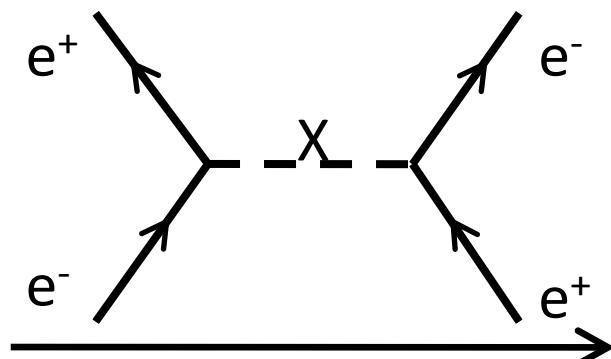
cf. オルソポジトロニウムの寿命問題(1990年代)

我々は、上記の系統誤差を抑えた、新しい方法による精密測定を行い、ずれを検証する。

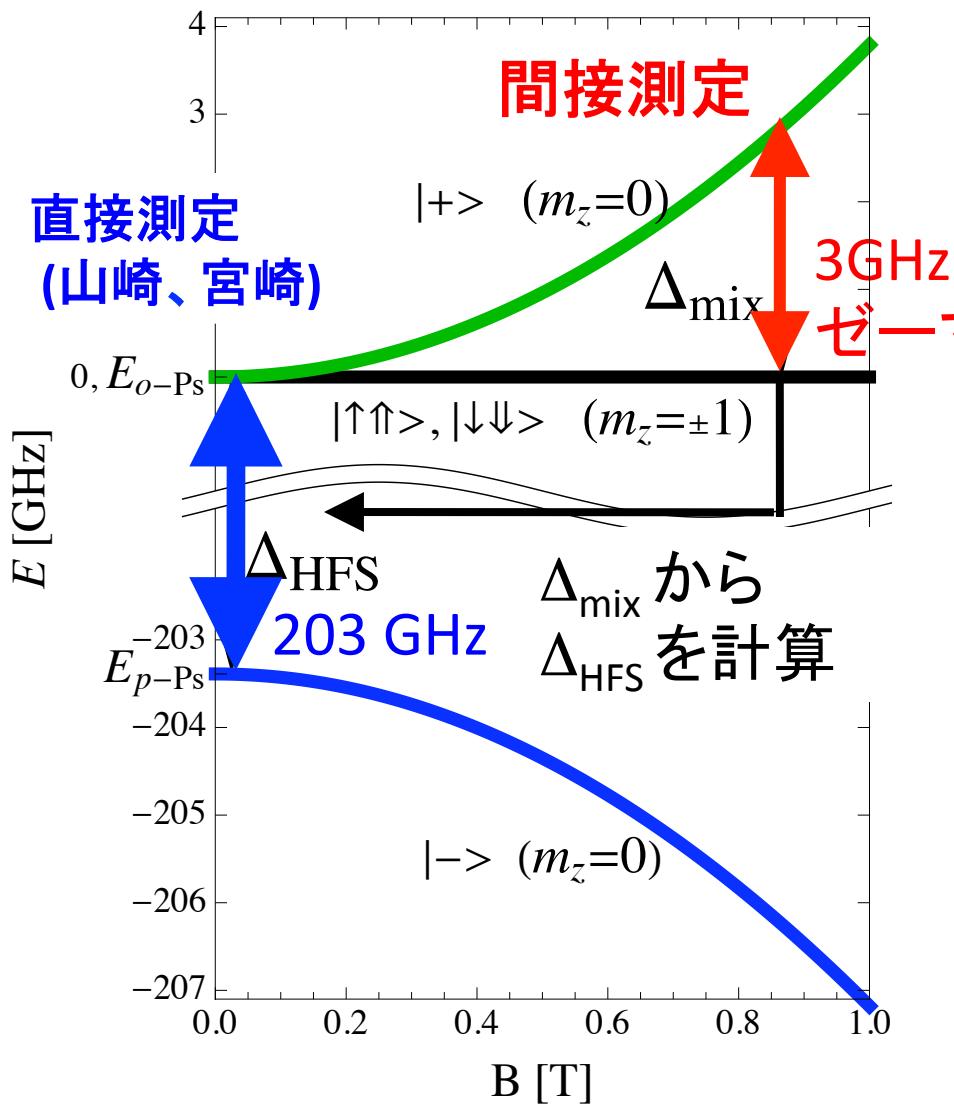
- 束縛系QEDの計算に新しい発展が必要
- 素粒子標準模型を超えた新しい物理が存在

- 相互作用の弱い未知の粒子の介在
- 重い粒子には感度が低いが、 μ の g-2 と違い、s-channelの効果も見える。
(例 $O(\text{MeV})$, $\alpha \sim 10^{-8}$ の擬スカラー)

- o-Psは余剰次元にも感度



ゼーマン効果を用いた間接測定の方法

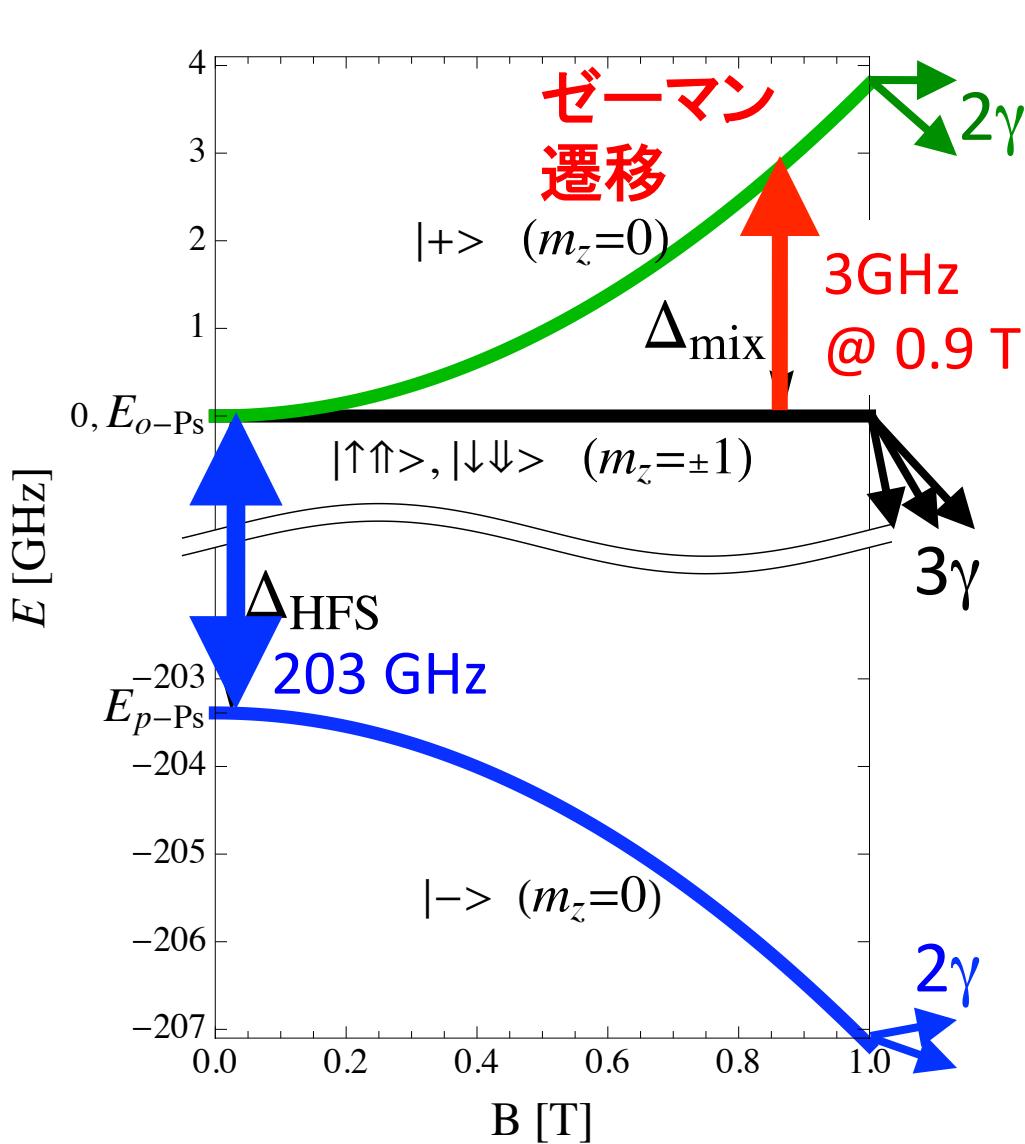


静磁場中では、**p-Ps** は
o-Ps の $m_z=0$ 成分と
混合する。(2 γ 崩壊).
ゼーマン分裂

Δ_{mix} を精密に測定し、
 Δ_{HFS} を以下の式で求める。

$$\Delta_{mix} = \frac{1}{2} \Delta_{HFS} \left(\sqrt{1 + 4x^2} - 1 \right),$$
$$x = \frac{g' \mu_B B}{\Delta_{HFS}}.$$

ゼーマン効果を用いた間接測定の方法



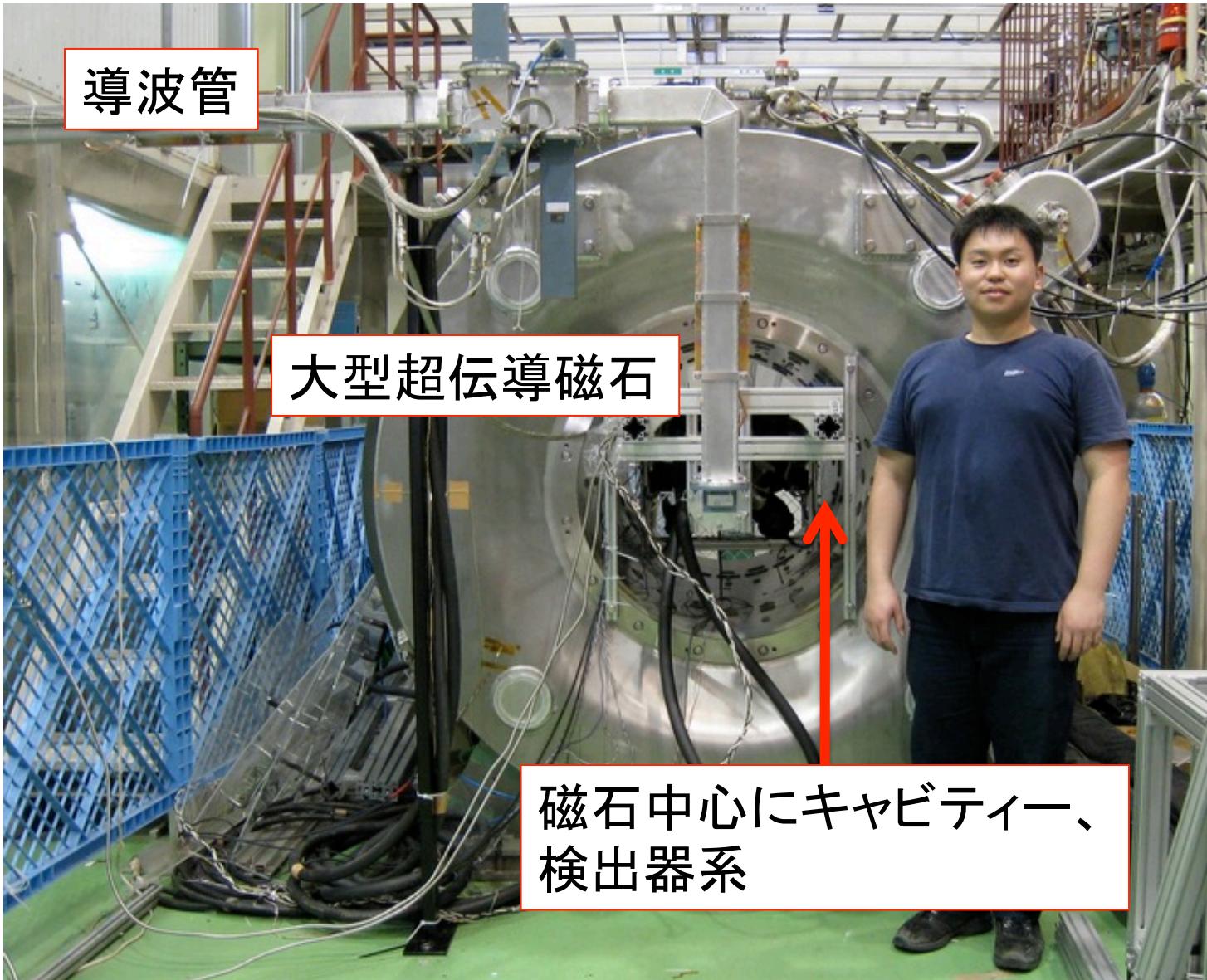
周波数が Δ_{mix} のマイクロ波を供給すると、o-Ps の $m_z=0$ と $m_z=\pm 1$ 成分の間で遷移が起こる。

→ 2 γ 崩壊(511 keV 単色)率が大きくなる。この崩壊率の変化が、実験のシグナルになる。

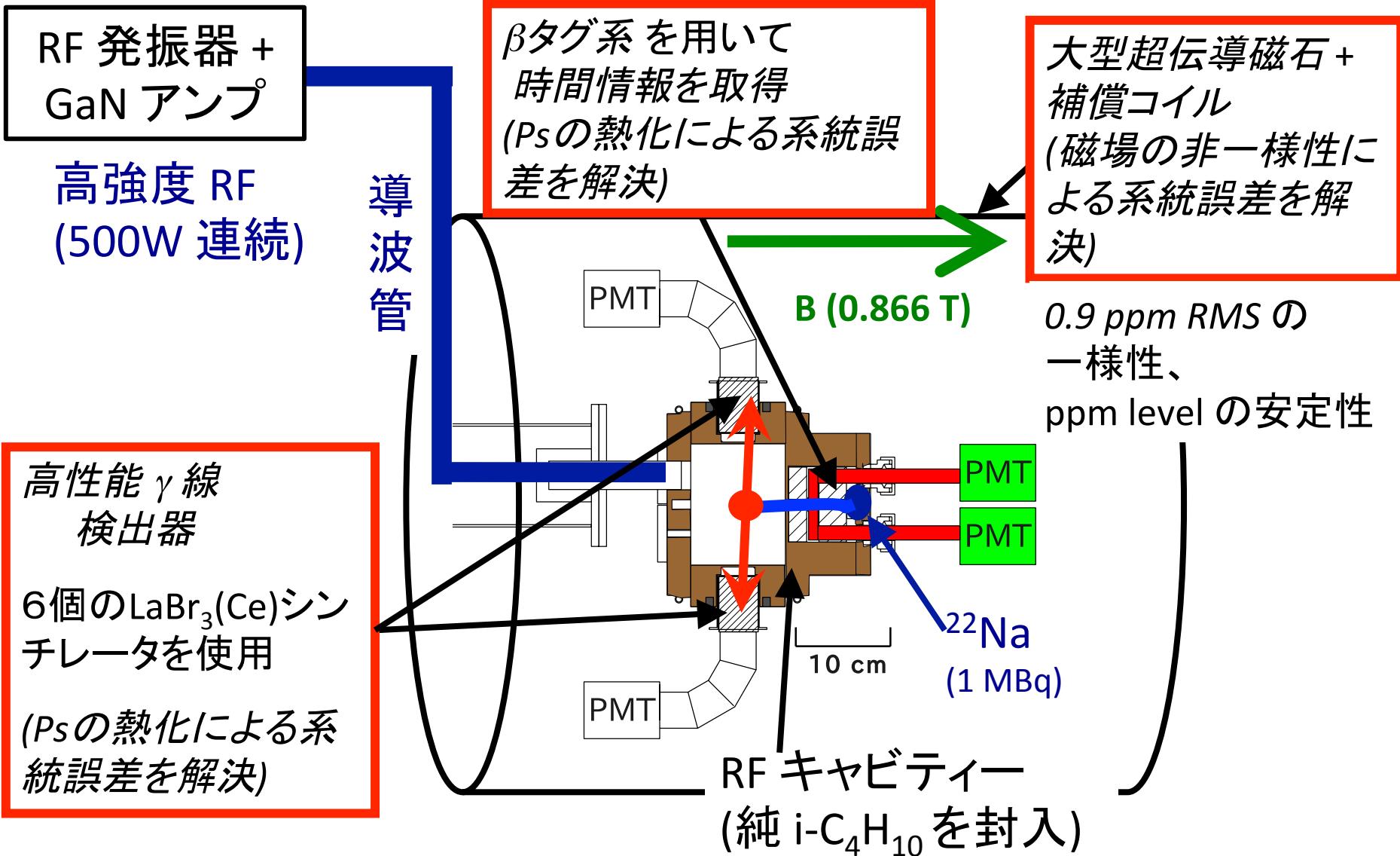
→過去の全ての実験と同じ方法

測定 @ KEK低温棟

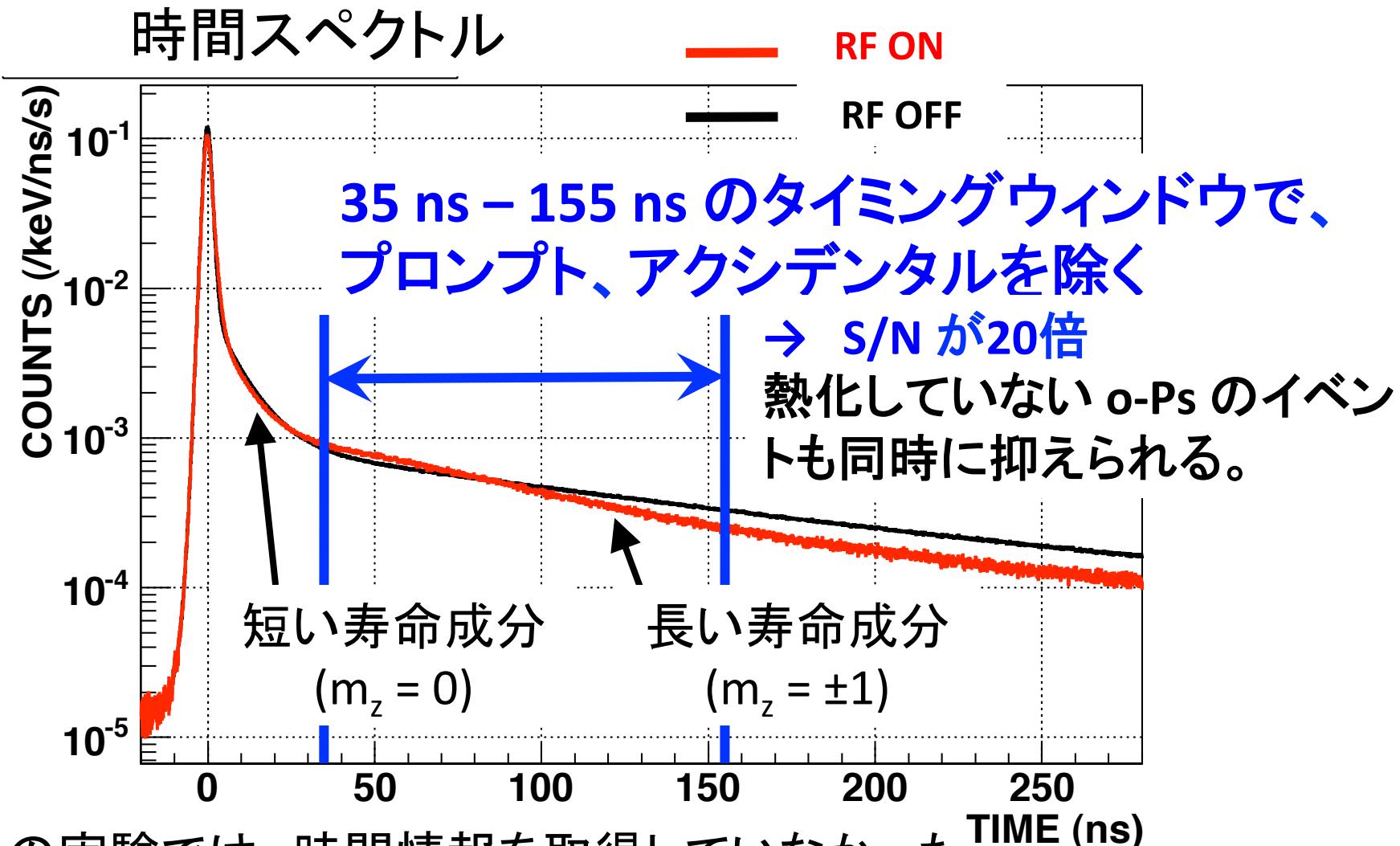
平成22年7月～



我々の新しい実験セットアップ

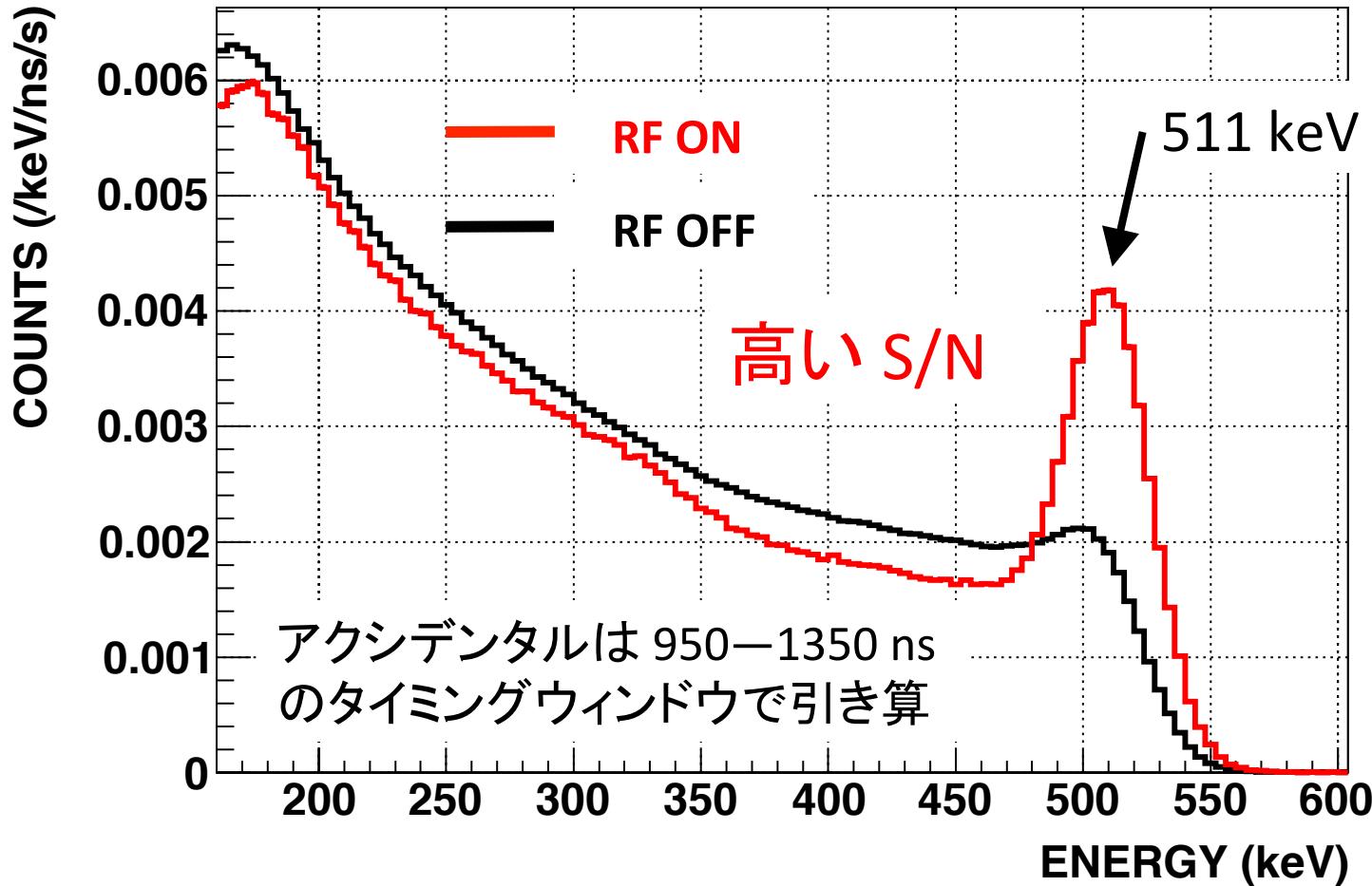


時間スペクトル



過去の実験では、時間情報を取得していなかった。
→バックグラウンドが多くかった。早い時間のイベントも取っていたため、熱化していないPsの影響が大きかった。

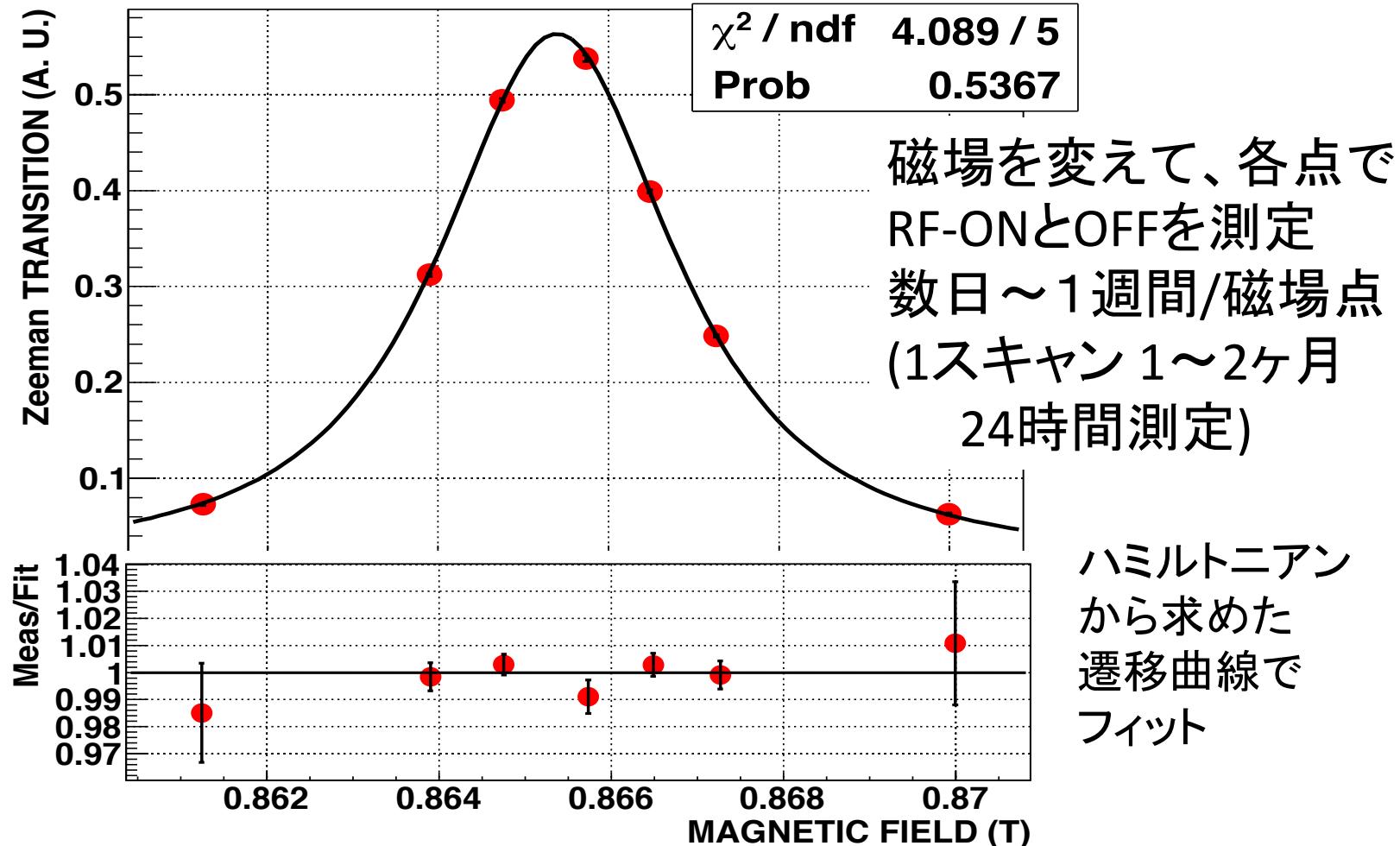
解析 (エネルギースペクトル)



ゼーマン遷移によって、 2γ 崩壊確率が大きくなつた。
ゼーマン遷移確率を、RF-ON と RF-OFF の差から計算。

共鳴曲線 (0.883 amagat)

RF の周波数、パワーを固定して、**磁場でスキャン**。

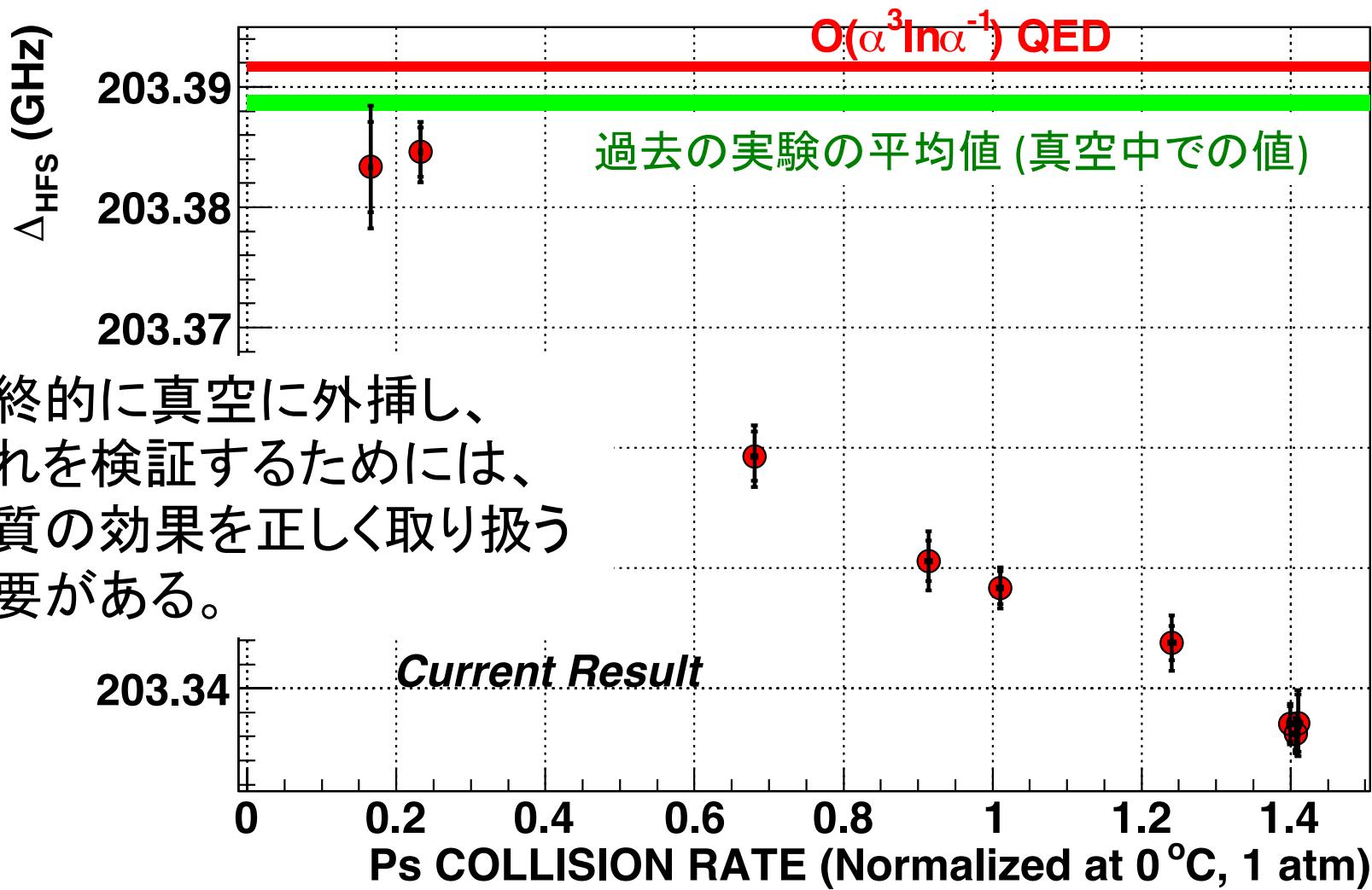


$$\Delta_{\text{HFS}} = 203.3506(20) \text{ GHz (9.8 ppm)}$$

→ 密度依存性の補正をして、真空での値を求める。

圧力(密度)依存性

ガス圧を変えて、RF系を調整し、各ガス圧でスキャン(各ガス圧 1~2ヶ月)



最終的に真空に外挿し、
それを検証するためには、
物質の効果を正しく取り扱う
必要がある。

今後の展望

- 物質の効果：
 - ・低圧での測定を重点的に行い、外挿による不定性を小さくする。
 - ・Ps の熱化の効果に関しては、過去の熱化測定 (Skalsey *et al.*)によると、イソブタンとタイミングウインドウによって、3 ppm 以下と見積もられる。現在、熱化関数を別の手法で精密に測定しており、近いうちに結果が出る見込み。
得られた関数で補正し、外挿する。
- 統計誤差：
低圧でデータを重点的にとり、統計誤差を小さくする。

来年度末までに、0(ppm) の精度を達成する。

まとめ

- ポジトロニウム超微細構造は、実験と理論の間に 3.9σ の有意なずれがあり、これを検証するため、新しい実験を行っている。
- 我々の新しい精密測定は、過去の実験において考えられる共通の系統誤差 (磁場の非一様性・Ps の熱化による効果) を小さくする。
- 現在、物質の効果を正しく取り扱うため、低圧での測定・Ps 熱化関数の測定を行っている。
- $O(ppm)$ の結果が1年程度で得られる見込み。これによって HFS のずれの検証を行う。